BEST AVAILABLE COTT

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

End of Result Set

Generate Collection Print

L20: Entry 2 of 2

File: DWPI

Oct 25, 1990

DERWENT-ACC-NO: 1990-365053

DERWENT-WEEK: 199049

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Cutting silicon ingots using wire saw - in soln. contg. abrasive grains and

at specified pH and temp.

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON STEEL CORP (YAWA)

PRIORITY-DATA: 1988JP-0314921 (December 15, 1988), 1989JP-0017596 (January 30,

1989)



PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 02262955 A

October 25, 1990

000

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 02262955A

January 30, 1989

1989JP-0017596

INT-CL (IPC): B24B 27/06; B24B 37/00; B28D 1/22

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02262955A

BASIC-ABSTRACT:

Process is effected, in the case of an alkaline soln., at a pH of 9 or higher and at 30-80 deg.C; and in the case of an acid soln., at a pH range of 3-6 and at 25-65 deg.C.

Pref. the alkaline processing soln. is KOH or NaOH soln.; and the acid soln. is a mixt. of HF and HNO3.

USE/ADVANTAGE - Provides a process which is superior to conventional cutting using inner blades, making it possible to cut even 10-inch ingots restricting the warpage to 15 microns or less. The process is suitable for high precision cutting of Si wafers.

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02262955A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/4

DERWENT-CLASS: L03 P61 P64

99日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-262955

⑤Int. Cl. 3 識別記号 庁内整理番号 B 24 B 37/00 H 7726-3 C 27/06 D 7726-3 C B 28 D 1/22 C 7366-3 C

❸公開 平成2年(1990)10月25日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

図発明の名称 Siインゴットのワイヤソーによる切断法

②特 願 平1-17596

②出 願 平1(1989)1月30日

⑩発 明 者 左 光 大 和 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式會社

第1技術研究所内

⑫発 明 者 安 永 暢 男 神奈川県川崎市中原区井田1618番地 新日本製鐵株式會社

第1技術研究所内

⑪出 願 人 新日本製鐵株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

四代 理 人 弁理士 井上 雅生

明相:曹

1. 発明の名称

S ! インゴットのワイヤソーによる切断法 2. 特許語求の範囲

S 1 インゴットを砥粒を添加した加工放を使用してワイヤソーで切断する方法において、前記加工欲のP Hをアルカリの加工液の場合はP H 9 以上、融の加工欲の場合はP H 6 からP H 3 、前記加工液の温度を前記アルカリの加工液の場合は30℃から80℃、前記酸の加工液の場合は25℃から65℃とすることを特徴とするS 1 インゴットのワイヤソーによる切断法。

3. 見明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は加工液あるいは低粒と反応するSi インゴットをワイヤを用いて切断する方法に関するものである。

従来の技術

従来のSiのインゴットの切断法は内周刃で切断しているが、直径が6インチまでは反りが15

µ m 以下で切断可能であるが、8 インチ以上では 内周刃の関性が保てす、反りが1 5 μ m を越え品 質上好ましくない。ダイヤモンドの固定感粒で切 断するため、加工変質層は3 0 μ m を越える。

また従来の遊離砥粒によるワイヤソーのSiインゴットの切断法(例えばS63特色工学会教學大会学新議演会 高龍平・高精度マルチワイヤソーの周見)は、ワイヤ 送り 速度を 400 m/minの高速度にしなければ、0.7 mm/minの高切断速度が得られない。ワイヤ送り速度を高速度にすればワイヤの摩廷が致しい問題点がある。また 軽粒は 直接Siインゴット 表面のシリコン酸 化原 に当たる 為、 垂直 対 ほい 同題点がある。

発明が解決しようとする課題

上記問題に進み、本願発明はワイヤソーを用いて高切断速度でSiインゴットを切断する方法を 提供することを目的とする。 課題を解決するための手段 本発明はSiインゴットを切断する方法において、ワイヤを用い、既拉を加工液に加えた遊離 低粒を用いるとともに、前記加工液のPHをアルカリの加工液の場合はPHの以上、酸の加工液の場合はPHのからPH3、前記加工液の温度は約記アルカリの加工液の場合は25℃から65℃とすることにより、高切断速度でSiインゴットの切断を可能とするものである。

作用

以下本発明について詳細に説明する。本発明による被切断物はS1の加工液あるいは低粒と反応するインゴットで、直径が3から10インチで長さが300から2000mmのS1単結晶の円柱である。

フィヤソーの機構を第1図に示す。テーブル9 上に固定されたS1インゴット1を、テーブル9 を方向8に押しあげることによりワイヤ2に接触 させる。ワイヤ2は加工液がアルカリの場合はピアノ旗でもよく、前記加工液が酸の場合はアモル

粒サイズは#300から#2000がよい。

第2回に示すように、加工被7は既に切断された溝12の中に供給され、溝12の既にいたる。加工被7に合まれるアルカリまたは酸により満12の底のSiまたはSiの酸化物は反応し、反応生成物11を作る。反応生成物は加工被7により生成するが、SiまたはSiの酸化物と化学反応を起こすBaCO。CaCO。等の砥粒を用いて反応生成物11を作ることも可能である。

この 反応生 成物 と ワイヤの 間に 砥粒 1 0 が入り、 S i インゴット 1 は押し上げ方向 8 に押し上げ方向 8 に押し上げ方 れる み、 張力 T により 張られたワイヤ 2 より 反力 を受け、 砥粒 1 0 は 反応生 成物 1 1 に押しつけられる。 同時に ワイヤ 2 は 第 2 図の 低面 直角 方向 に 送られている 為、 砥粒 1 0 は S i の母材 よりはる かに 雌くなった 反応生 成物 1 1 を容易に 削る。

反応生成物11は贈く、容易に削れるため、第 3 図に示す機にワイヤ2がSiインゴット1に接 している切断巾14で押し上げ荷雌15を割った ファス級を用いる。ワイヤの級径は0.08mmから0.25mmを用いる。前起ワイヤ2には右巻き取りリール3と左巻き取りリール4により一定の受力下をかけ、かつ右巻き取りリール3で巻き取り、左巻き取りリール4に巻きつけられたワイヤがなくなれば反転し、左巻き取りリール4で巻き取る。

加工被 7 は アルカリの場合は P H 9 以上を用い、 K O H か N a O H が 適して おり、 温度は 3 0 ℃ ~ 8 0 ℃がよい。 酸の場合は P H 6 か 6 3 が良く、 H F に H N O 3 を 加えた 加工 液が 適して おり、 温度は 2 5 ℃から 6 5 ℃がよい。 加工 液 7 はノズル 6 により S i インゴット 1 上に 供給する。

第2図に第1図のワイヤ送り方向から見たSi インゴット1の切断の図を示す。本発明の最も特徴とするところは、加工被7にSiまたはSiの 酸化物と化学反応を起こすアルカリまたは酸と砥 粒を懸濁した溶液を使用する点にある。砥粒10 は例えばSiCでもよく、アルミナでもよい。低

垂直荷重Wは2g/mm以下でも、Siインゴット1の上昇速度(切断速度という)は0.5mm/minの高い値が得られる。垂直荷重Wは0.2g/mm~2g/mmとするのが望ましい。

第2図の加工変質層18は15μm以下である。この時のワイヤの送り速度は500m/ min以下であり、低速でSiインゴットの切断ができる。

また前記垂直荷重平が低いため、水平分力13 も低く、張力丁によりワイヤに作用する応力は20kg/mm²の低い値でもワイヤの直線性が良く、もちろん高い応力は破断応力の300kg/mm²まで使用でき、第4図に示すように切断後のS1ウエハ16を平面上に置いて最も低いところと最も高いところの差である反り17は10

第1図では一本のワイヤでSiインゴットを切断している図を示したが、アイドラリール5をインゴットの長さに対応させて多段に配置すること

により、同時に複数枚の切断が可能である。

加工後はアルカリの場合はPH9以上でSIまたはSIの酸化物との反応が進む。アルカリはKOHかNaOHの水溶液が好ましく、30℃未満では切断速度が0.5mm/mia以下となり、80℃組ではSIウェハの設面が荒れる。酸の場合はPH6組では切断速度が0.5mm/min以下となり、PH3未満ではアモルファス線を用いても腎食がおこり断線する。酸の種類はHFにHNO。を加えた水溶液が好ましく、25℃未満では切断速度が0.5mm/min以下となり、65℃組ではSIウェハの姿面が荒れる。但し酸を溶液に用いる場合は耐蚀性のある塩化ビニール等を機器に用いる。

切断 速度は 2.0 m m / m i n を 越える と 反りが 10 μ m を 越える。 垂直 荷 重 W は 0.2 g / m m 以下 で は 切断 速度 が 0.5 m m / m i n 以 下 と な り、 2 g / m m で は 加工 変 買 層 が 15 μ m を 越える。 ワイヤ 張 力 T に よる 応 力 は 300 k g / m m 2 越 えると 断 線 する し、 20 k g / m m 2 未

实施例 2

8 i nのS i インゴットを以下の条件で切断した。即ち加工液はKOH水溶液でPH14、温度45℃、垂直荷瓜Wは2g/mm、低粒はGCの#600、ワイヤは線径が0.18mm中のピアノ線で張力は1.5kg(応力58.9kg/mm²)である。その結果、切断速度1.5mm/mia、反り9.5μm、加工変質階13μmのSiウェハを得られた。

灾施例3

1010のSIインゴットを以下の条件で切断した。即ち加工液はKOH水溶液でPH13、 温度60℃、垂直荷重Wは2g/mm、低粒はGCの#600、ワイヤは線径が0.20mmゆピアノ線で張力は2.0kg(応力63.7kg/mm²)である。その結果、切断速度1.3mm/min.反り14.5μm、加工資質層12.5μmのSIウェハを得られた。

灾施例 4

5 i aのSiインゴットを以下の条件で切断し

協であると反りが10μ四を越える。従ってウェバの反りを優先すれば高い応力が適し、ワイヤー

方命を優先すれば低い応力が適している。既対サイズは#300以下では切断面が荒れ、#2000以上では重直荷重Wが増加し、反りは15μ四以上になる。ワイヤ線径は0.08m四の以下では、反りを15μ四以下にするために受力Tを上げ応力を300kg/mm²とする必要があり、断線する。0.25mmの以上では切断による切り代が多く実用性にとぼしい。

灾施例

灾施例 1

5 I a の S I インゴットを以下の条件で切断した。 四ち加工液は K O H 水溶液で P H 1 2 、 温度 5 0 ℃、 垂直荷瓜 W は 1 g / m m、 既粒は G C の # 8 0 0 、 クイヤは線径が 0 .1 2 m m 中 の ピアノ線で 受力は 1 ・0 k g (応力 8 8 ・4 k g / m m²) である。 その結果、 切断速度 2 ・0 m m / m I n、 反 り 5 ・8 μ m、 加工変質 層 9 μ m の S l ウェハを 得られた。

た。即ち加工被はHF+HNOs 水浴液でPH 5、温度60℃、重直荷派Wは1.5g/mm、 既粒はアルミナの#1000、ワイヤは緑径が 0.18mmφのアモルファス線で張力は1.5 kg(応力58.9kg/mm²)である。その 結果、切断速度1.8mm/min、反り12.5 μm、加工変質滑5μmのSiウェハを得られた。 変施例5

5 i n の S i インゴットを以下の条件で切断した。 即ち加工被は水、温度 2 5 ℃、 垂直荷 底 W は 1 . 5 g / m m 、 砥粒は B a C O 。 の # 1 0 0 0 0 . ワイヤは線怪が 0 . 1 8 m m 中のピアノ線で要力は 1 . 5 k g (応力 5 8 . 9 k g / m m²) である。 その結果、 切断速度 1 . 8 m m / m i n 、 反 り 1 2 . 5 μ m 、 加工変質 層 5 μ m の S i ウェハを 明 られた。

实施织6

8 i nのS i インゴットを以下の条件で切断した。四ち加工被は、K O H 水溶液で P H i 3、 温度 5 0 ℃、垂直荷重は2 g / m m、抵対は G C の

特別平2-262955 (4)

6 0 0 . ワイヤは級怪が 0 . 2 m m φピアノ級 で、 扱力は 5 kg (応力 1 5 9 . 2 kg/mm²) で ある。 その結果。 切断速度 1 . 5 m m / min 。 反 り 5 μ m 、 加工変質 層 1 3 μ m の S i ウェハが 得られた。

発明の効果

従来 近径 8 インチのSiインゴットは内周刃では反りを15 μ m以下で切断できなかったが、 本 免明により、10 インチインゴットでも反りを15 μ m以下にすることが可能になった。このためシリコンウェハからデバイスを作る時の 無点合わせが 高精度で可能であり、 配位容量は現在の1 Mよりはるかに高い 6 4 M対応が可能になった。

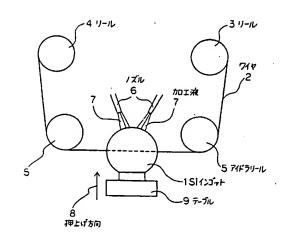
4 . 図面の簡単な説明

第1 図はワイヤソーの機構の説明図、第2 図は 既社を介してワイヤでアルカリまたは酸で脆くなった S I インゴット面を切断している状態を説明 する図、第3 図は垂直荷重を説明するための図、 第4 図は S I ウェハの反りを説明するための図で

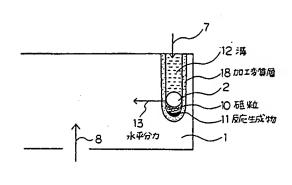
\$ 5.

代理 人 弁理士 井 上 雅 生

第 1 図



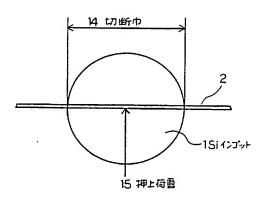
第 2 図

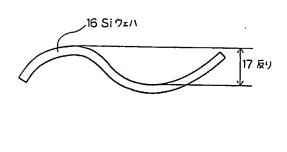


特別平2-262955 (5)

第 3 図

第 4 図





This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINÉS OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox